科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 27 年 5 月 19 日現在

機関番号: 11301
研究種目:基盤研究(C)
研究期間: 2012 ~ 2014
課題番号: 24601003
研究課題名(和文)非線形的画質挙動のX線CT画像の画質測定法の開発と逐次近似的再構成の画質実態解明
研究課題名(英文)Development of image quality measurement methods for nonlinear CT images, and elucidation of iterative reconstruction methods and their realities.
研究代表者
森 一生(Mori, Issei)
東北大学・医学(系)研究科(研究院)・大学院非常勤講師
研究者番号:9 0 3 7 5 1 7 1
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,300,000円

研究成果の概要(和文):X線CT の大きな課題としてX線被曝問題があり、全CT メーカーが逐次近似的再構成法の実用化に注力している。これで被曝を低減しつつ画質を維持向上出来るとされ、肯定的評価報告が相次いでいる。しかし、逐次近似的再構成による画像は非線形場所依存の特性が強いので、従来法による画質測定では臨床実態と異なる結果しか得られない。本研究では、非線形場所依存の画像の画質物理指標(MTF など)の計測法を開発整備し、一般の計測法の誤謬を明らかにし、そして少なくとも一部の逐次近似的再構成法においては、本質的な画質改善は無いことを明らかにした。多数の講演等によりこれら認識はある程度共有されるに至った。

研究成果の概要(英文): The most important agenda of X-ray CT is its radiation dose. All CT manufactures are concentrating their effort to develop and refine iterative reconstruction methods (IR type reconstruction). By use of IR, it is claimed to achieve lower noise (i.e. lower dose) while maintaining high resolution. Many reports which are supportive to this view are incessantly published. However, images by IR type method behave non-linearly. Ordinary image quality indexes presuppose linearity of image. Applying them to nonlinear images without extreme care will fall into serious errors. We developed proper measurement methods so that ordinary image quality indexes can be applicable to nonlinear images. Using our methods, we shed light on pitfalls of image quality measurement for nonlinear images. We have confirmed that there is no net gain of image quality at least for some type of IR method. Through our many lectures, our view is now shared to some extend by researchers in this field.

研究分野: 医歯薬学

キーワード: 医用画像工学 X線CT

1.研究開始当初の背景

(1) X線 CT は画像雑音を診断レベルにとど めるには大量の X 線照射を必要とする。この X 線被曝は近年問題視されている。

対処のために、2000年頃から CT メーカーは 非線形画像フィルターの利用などの手段で 画像をぼかさずに雑音(すなわち被曝)を低 減するという方法を盛んに推進した。CT ユ ーザ等の画質評価もこれを肯定する報告が 相次いだ。しかし我々は、これら肯定報告は 画質評価の誤りであり、少なくとも CT 診断 の主要な対象である軟部組織については実 施的な雑音低減(被曝低減)は全く果たされ ていないことを明らかにした。

代わって 2010 年頃から盛んとなり、現在大きなトレンドとなっているものは逐次近似 再構成法(Iterative Reconstruction Method)あるいはその簡易版である(総称 して IR 的再構成と呼ぶことにする)。IR 的 再構成もやはり、「画像をぼかさずに雑音(す なわち被曝)を低減する」とされており、あ らゆる CT メーカーがこの開発に努力を傾注 している。そして放射線技師・医師その他の 研究者からは「画質評価の結果、IR 的再構成 法の効用は顕著である」とする報告が相次い でいる。

(2) ところが、IR 的再構成による画像は非線 形である。すなわち、画質特性が被写体依存 で変わる。一方、一般に用いられる主要な画 質指標は全て画像の線形性を前提としてい る。そして肯定的画質評価報告は殆どがこれ ら線形画質指標を用いている。

一方、臨床画像で目視的に診断能を評価した 報告も有り、これらの報告の場合は IR 的再 構成で格段の改善があるとは必ずしもされ ていない。また、古典的な研究では再構成法 の改良でぼかさずに画像雑音を(すなわち被 曝を)低減する余地は理論的に殆ど無いとさ れている。これらのことから、通常の画質評 価法による IR 的再構成法の肯定的報告の正 しさは大変に疑わしい。

(3) IR 的再構成法の画像の挙動を正しく把握 しないままに誤った評価をそのまま受け入 れることは危険である。適切な臨床運用の条 件設定を誤る可能性もある。装置の高額化や、 再構成計算時間の延長による検査効率の低 下があり得る。また、ハードウェア的に被曝 低減をする余地も残されているのだが(たと えば X 線検出効率の向上など)、これら真の 非被曝低減努力がおろそかになる危険があ る。

2.研究の目的

 前記背景により、次のような点について、 はっきりさせる必要がある。

一般に為される画質評価法に誤りが無いの

・どのようにすれば適正な画質評価ができる のか。

か。

・IR 的再構成法により真の意味で雑音低減 (被曝低減)できるのか。

ここで、一般に用いられている画質評価指標 とは次のようなものである:解像力指標とし て modulation transfer function (MTF) 雑音指標として雑音標準偏差(SD)あるい は noise power spectrum (NPS) 体軸方 向 解像力指標として slice sensitivity profile(SSP) そしてそれらから派生する 信号雑音比(SNR)やマッチドフィルタ SNR(MFSNR)など。

(2) 多くの画質計測においては解像力と雑音 とを同時に同条件で測定することをしてい ない。両者はトレードオフ関係にあるもので あり、線形なデータ処理においては、解像力 と雑音とを総合した適切な指標値は不変で ある。この不変性が破られているときに初め て、IR 的再構成法により本質的な画質改善 (被曝低減)が果たされ得るということにな る。この不変性の確認をする。

(3)そのために決定的に重要なのは、MTF や SSP などの解像力指標を雑音測定と同条件 で(すなわち非線形性が発現しないであろう という条件で)正確に測定することである。 一般にこれら解像力指標は極めて高コント ラスト低雑音条件でないと測定は困難であ り、極めて低コントラスト高雑音で測定でき るような技術開発が必要となる。

(4) 正確に得られた解像力指標と対比して総合的画質指標の改善有無を明らかにするには、雑音指標である NPS の正確さも必要である。今日本邦で行われている NPS 測定は極めて不正確である。この解決もしなくてはならない。

3.研究の方法

(1) MTF,SSP,NPS の正確な計測法開発のため に、真値の判ったシミュレーション画像を用 いて精度検証をする(通例の測定においては 真値不明のまま、即ち計測精度不明のままに、 測定値を受け入れており、信頼度が無い)。 シミュレーション画像は次のように生成す る。PC 上で典型的な MDCT(マルチスライス CT)でスキャンした投影データを作成し、続 いて最も典型的なコーンビームへリカル再 構成法で画像再構成する。諸画質指標の理論 的真値は一般の研究者には知り得ないが、 我々はスキャン及び再構成の詳細は全て把 握しており、真値の理論計算の詳細も知って いる。これにより、我々は諸画質測定法の誤 差を正確に把握できるのである。

(2) NPS 測定においては、通例本邦で行われ

る仮想スリット法ではなく円周平均法を基礎に開発する。仮想スリット法では関心領域設定に伴う spectral leakage 現象が顕著となり、特に低周波域において誤差が顕著と考えられるからである。円周平均法でもspectral leakage 問題はあり得るので窓関数を導入し、残存誤差のメカニズムを確認して補正措置を講じる。

(3)MTF 測定においては、大別して四種ある。 直線状被写体を用いる LSF 法、ブロック状被 写体を用いる直線エッジ法、円形ブロックを 用いる円形エッジ法、ワイヤによる点状被写 体を用いる PSF 法である。これら全てについ て耐雑音性を向上したデータ処理法を開発 し、高雑音低コントラスト条件での精度限界 を確認する。

(4)SSP 測定においては、高コントラスト点状 被写体を用いるマイクロディスク法が現在 受け入れられている。これは不可であり、 我々は低コントラストで SSP を測定する手法 を開発する。耐雑音性のために広がりを持つ シート状被写体を用いる。このときコーン角 アーチファクトが測定誤差の原因となるが、 挙動特性を調べ、問題回避する測定法を得る。

(5)代表的な IR 的再構成法について、開発した計測法で得た雑音特性と解像力特性をト ータルした画質計量値を得て、FBP に対する アドバンテージの有無と程度を定量的に確 認する。

4.研究成果

(1)NPS 測定において、適切な窓関数の選択に 成功し、デコンボリューションによりさらに 誤差を減らすことが出来、従来の仮想スリッ ト法において spectral leakage 問題により 低周波域の誤差は大きいと言うことを確認 できた。この誤差は一件僅少なようでも、 MFSNR 値に代入して低コントラスト検出能の ために必要な線量に換算すると数 10% の線 量誤差に相当する。



NPS の真値(実線)と一般的に行われる NPS 測定法の結果(・)。低コントラスト検出能を規 定する低周波部の誤差が顕著なこと、およびそ の原因を明らかにした。我々の方法ではこの誤 差を解消できる。

(2)MTF 測定において、目下行われる全ての計 測法について、最善な解析を行えば図のよう な目視的に不鮮明な低コントラスト高雑音 状態においても正確なMTFを得られることを 確認した。限界の雑音耐性も定量的に確認し た。合わせて、LSF 法やエッジ法にはスキャ ナの非線形問題が現れて本質的にテスト被 写体依存であることを検証した。特に円形エ ッジ法は被写体の位置によっては巨大な誤 差を生むことを確認した。



この程度の雑音とコントラストが各測定法(左端 は PSF 法、2番目は LSF 法、三番目は直線エッ ジ法、右端は円形エッジ法)の限界であることを 確認し、限界を達成した。

(3)SSP 測定においては、有限寸法のテスト被 写体を用いると、コーン角アーチファクトに 伴う位置依存性の誤差を伴うことを明らか にした。この問題は、軌道の位相が180度異 なるヘリカルスキャンのペアを用いれば解 消することも確認できた。もって、高雑音低 コントラストでの正確なSSP 測定が可能とな った。



(4)ある代表的な IR 的再構成法において、前



記の正確な測定法を用いてNPSと低コントラ スト高雑音MTFとの計測をし、両者を総合す る意味でSNR(f)=MTF(f)/Sqrt[NPS(f)]を求 めた。在来の画像再構成法(filtered backprojection, FBP)でも同様にSNR(f)を 求めると、殆ど差が無いことを明らかにした。 IR 法で線量を半減できる等の言説は誤りで あり、減らせても数%(おそらくは0%)であ ることを示している。このような測定に成功 している例は他にない。

(5)その他いくつかの IR 法においては、前記 SNR(f)は一見 FBP 法よりも優れていたが、 我々の開発した SSP 測定法による低コントラ ストでの SSP は顕著に増大していた(このよ うな明確なデータは過去得られていない)。 すなわち、体軸方向解像力の犠牲のもとに雑 音低減しているだけで、FBP 法に比べて実質 的改善はゼロである可能性が高い。ただし、 このことについての詳細な定量確認は未完 である。



(6) IR 的再構成法の非線形問題による画質評価の多様な問題点について明らかにしてきた。そして、講演等を通じて関係者に知らしめてきた。結果、明白に見当違いの画質評価報告は多少減ってきているのでは無いかと思われる。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計5件)

Sato K, Shidahara M, Goto M, Yanagawa I, Homma N, <u>Mori I</u>. Aliased noise in X-ray CT images and band-limiting processing as a preventive measure. Radiol Phys Technol. 2015 Jan 11. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s12194-015-0306-5 査読有り

Yuki Ichinoseki, Tatsuo Nagasaka, Kota Miyamoto, Hajime Tamura, <u>Issei Mori,</u> <u>Yoshio Machida</u>. Noise Power Spectrum in PROPELLER MR Imaging. Magnetic Resonance In Medical Science [Advance Publication] Released: March 31, 2015] doi:10.2463/mrms.2014-0071 査読有り

平栗 彩加,後藤 光範,佐藤 和宏,千葉 雄 高,福士 沙江子,<u>森 一生</u>.X線CT画像の非 線形性とMTF測定:背景物質およびテスト被 写体の材質について.Proceedings of JSCT 2013.

http://www.jsct-tech.org/1st_procedings _contents.pdf 査読有り

後藤光範,佐藤和宏,平栗彩加<u>,森一生</u>.異 なる逐次近似応用再構成法における挙動の 違いについて. Proceedings of JSCT 2013. http://www.jsct-tech.org/1st_procedings _contents.pdf. 査読有り

<u>森一生</u>.近年の X線 CT 画像の非線形的特性と画質の物理評価について.東北大学医学部保健学科紀要 Vol.22, No.1 pp7-24, 2013 年 1 月. 査読無し

[学会発表](計23件)

C. Tominaga, M. Goto, K. Sato, N. Homma, <u>I. Mori</u> A limitation of the low-contrast straight edge method for measuring the modulation transfer function in computed tomography. 第71回日本放射線技術学会 総会学術大会.2015.4.16-19 パシフィコ横 浜会議センター,横浜

Mitsunori Goto, M Taura, K Sato, N Homma, <u>I Mori</u>. Measurement of noise power spectrum for CT image: importance of low frequency component and methods to achieve its accuracy. 100th Scientific Assembly and Anual Meating, Radiological Society of North America, 2014 Nov.30 - Dec 5, Chicago (USA)

後藤光範、田浦将明、佐藤和宏、佐藤益弘、 本間経康、<u>森一生</u>.逐次近似再構成の体軸方 向解像度測定を目的とした新しい手法の検 討.第42回日本放射線技術学会秋季学術大 会.2014.10.10, 札幌コンベンションセン ター,札幌

富永千晶、後藤光範、佐藤和宏、本間経康、 <u>森一生</u>. 低コントラスト円形エッジ法によ る CT の MTF 測定の問題について. 第42回 日本放射線技術学会秋季学術大会. 2014.10.10, 札幌コンベンションセンター, 札幌

宮本宏太,一関雄輝,齋藤俊輝,永坂竜 男,<u>森一生</u>,町田好男.NPS による適応型フ ィルタの効果の評価 頭部画像での検討. 第42回日本磁気共鳴医学会.2014.9.28,ホ テルグランヴィア京都,京都

平栗彩加、後藤光範、佐藤和宏、千葉雄高、 福士沙江子、<u>森一生</u>.X線CTのMTFは、解析 的再構成においても既にテスト被写体の材 質や背景に依存し、特にLSF法によるMTFは この傾向が顕著である.日本CT技術研究会 第1回研究会学術大会2013.6.29,広島大学, 広島

後藤光範、佐藤和宏、平栗彩加、森一生. 異

なる逐次近似応用再構成法における挙動の 違いについて.日本 CT 技術研究会第1回研 究会学術大会2013.6.29,広島大学,広島

吉田 礼、町田好男、田村元、<u>森一生</u>、引 地健生、一関雄輝. 自作傾斜板ファントムを 用いた MRI-3D 撮像におけるプロファイル計 測精度向上の検討. 第 69 回日本放射線技術 学会総会学術大会 2013.4.11-14 パシフィ コ横浜会議センター,横浜

平栗彩加、福士 沙江子、千葉 雄高、後 藤 光範、<u>森 一生</u>.高雑音低コントラスト の CT 画像の MTF を高精度で計測する方法三 種 (ESF, LSF, PSF)の性能限界.第69回日 本 放 射 線 技 術 学 会 総 会 学 術 大 会 2013.4.11-14 パシフィコ横浜会議センター, 横浜

宮本宏太、一関雄輝、石田俊太郎、伊藤健、 永坂竜男、<u>森一生、町田好男</u>. MRI 画像の NPS 計測の実用化に向けた基礎的検討.第 69 回 日本放射線技術学会総会学術大会 2013.4.11-14 パシフィコ横浜会議センター, 横浜

Y Ichinoseki, <u>Y Machida</u>, T Nagasaka, H Tamura, <u>I Mori</u>. Noise Power Spectra in Current MRI Techniques. 98th Scientific Assembly and Anual Meating, Radiological Society of North America, 2012.12.1, Chicago (USA)

ー関雄輝、永坂竜男、山中一臣、伊藤謙吾、 田村元、<u>森一生、町田好男</u>、プロペラ収集法 における MRI 画像の NPS の基礎的検討、第40 回日本磁気共鳴医学会大会、2012 年 9 月 6-8 日、国立京都国際会館,京都

佐藤和宏、下沢恵太、宮本由希、後藤光範、 小山内実、<u>町田好男、森一生</u>、観察者モデル と観察者能力の整合性の CT 画像を用いた検 証、第68回日本放射線技術学会総会学術大 会、2012年4月12-15日、パシフィコ横浜会 議センター,横浜

後藤光範、佐藤翔耶、澤谷勇太、佐藤和宏、 小山内実、<u>町田好男、森一生</u>、CTのMTF測定 において、高雑音非拡大再構成条件に耐える PSF 法の開発評価、第68回日本放射線技術 学会総会学術大会、2012年4月12-15日、パ シフィコ横浜会議センター、横浜

吉田礼、一関雄輝、小倉隆英、田村元、引 地健生、<u>森一生、町田好男</u>、スライスプロフ ァイル法による 3D 撮像の解像特性の検討、 第68回日本放射線技術学会総会学術大会、 2012年4月12-15日、パシフィコ横浜会議セ ンター、横浜

<u>森一生</u>、最近の非線形的画質特性の CT 画 像について、第 40 回北海道ヘリカル CT 研究 会、2015 年 2 月 7 日、札幌コンベンションセ ンター,札幌 (招待講演)

<u>森一生</u>、X線CT画像の非線形的画質特性と物理評価、第15回千葉県CT研究会、2014年8月30日、千葉大学、千葉 (招待講演)

<u>森一生</u>、最近の逐次近似「応用」法による C T 画像について、第 10 回 Imaging Now in Kanagawa、2014 年 5 月 24 日、日赤横浜ホール, 横浜 (招待講演)

<u>森一生</u>、CT の画質の限界、第 19 回宮城 CT 診断・技術研究会、2014 年 4 月 19 日、星陵 会館,仙台 (招待講演)

<u>森一生</u>、CT開発と提言、第32回医用画 像工学会、2013年8月1日、日本科学未来館 /産業技術総合研究所臨海副都心センター、 東京 (招待講演)

②<u>森一生</u>、画像再構成、第1回 日本 CT 技 術研究会(JSCT2013) 2013年6月29日、広 島大学,広島 (招待講演)

②<u>森一生</u>、画質評価は難しくなってきた、第 13 回瀬戸内 CT サイエンスセミナー講演 広 島、2012 年 9月8日、エソール広島,広島 (招待講演)

⁽²³⁾<u>森一生</u>、古い話 TCT-900S と新しい話(画 質評価の問題)第 10回秋田CTテクノロ ジーフォーラム、2012年7月14日、フォー ラム秋田,秋田 (招待講演)

〔図書〕(計2件)

<u>森一生</u>、他、日本医用画像工学会、医用画 像工学ハンドブック (2012 年 9 月)

<u>森一生</u>、他、丸善、初学者のための原子力・ 量子・核融合の事典 第 IV 分冊、(2014 年 12 月)

〔産業財産権〕出願状況(計 0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別:

取得状況(計件)

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織
(1)研究代表者
森 一生 (MORI ISSEI)
東北大学・大学院医学系研究科・大学院非
常勤講師
研究者番号:90375171
(2)研究分担者

)研究分担者 町田 好男(MACHIDA YOSHIO) 東北大学・大学院医学系研究科・教授 研究者番号:30507083

(3)連携研究者

()

研究者番号: